PAT-NO:

: • ., • .

JP408106647A

DOCUMENT-IDENTIFIER:

JP 08106647 A

TITLE:

PHASE TRANSITION TYPE RECORDING

MEDIUM

PUBN-DATE:

April 23, 1996

INVENTOR-INFORMATION:

NAME

SHINOZUKA, MICHIAKI

ASSIGNEE-INFORMATION:

COUNTRY

RICOH CO LTD

N/A

APPL-NO: JP06261854

APPL-DATE: September 30, 1994

INT-CL (IPC): G11B007/24, G11B007/24, B41M005/26

#### ABSTRACT:

PURPOSE: To obtain a phase transition type recording medium in which recording, reproducing and rewriting of information can be well performed.

CONSTITUTION: This recording medium has a recording layer comprising a phase transition-type material on a transparent substrate. The recording layer consists of a AgInSbTe super lattice film formed by alternately depositing AgSbTe<SB>2</SB> and In-Sb, or, the film consists of repetition of AqSbTe<SB>2</SB>/In/Se structure.

(19)日本国特許庁(J P)

# (12) 公開特許公報(A)

(11)特許出顧公開番号

## 特開平8-106647

(43)公開日 平成8年(1996)4月23日

(51) Int.CL\*

識別記号 广内整理番号

ΡI

技術表示箇所

G11B 7/24

5 2 1 E 7215-5D

B41M 5/26

511 7215-5D

7416-2H

B41M 5/26

X

審査請求 未請求 請求項の数6 FD (全 4 頁)

(21)出願番号

特顯平6-261854

(71)出頭人 000006747

株式会社リコー

(22)出顧日

平成6年(1994) 9月30日

東京都大田区中馬込1丁目3番6号

(72)発明者 篠塚 道明

東京都大田区中馬込1丁目3番6号 株式

会社リコー内

(74)代理人 弁理士 池浦 敏明 (911名)

### (54) 【発明の名称】 相変化型記録媒体

## (57)【要約】

【目的】 情報の記録・再生、及び書きかえが良好に行 なえる相変化型記録媒体を提供する。

【構成】 透明基板上に相変化型材料よりなる記録層を 設けた記録媒体において、該記録層がOAgSbTez /In-Sbが交互に積層されたAgInSbTe系人 工格子膜からなるか、又はOAgSbTe2/In/S eの繰り返して積層されている。

#### 【特許請求の範囲】

【請求項1】 透明基板上にAgSbTez膜とIn-Sb膜とが交互に積層されたAgInSbTe系人工格 子膜よりなる記録層を設けたことを特徴とする相変化型 記録媒体.

【請求項2】 前記のAgSbTez膜、In-Sb膜 の各膜の一つひとつの厚さが1~5 nmである請求項1 記載の相変化型記録媒体。

【請求項3】 前記記録層の全膜厚が20~50nmで ある請求項1記載の相変化型記録媒体。

【讃求項4】 前記のIn-Sb膜がIn膜とSb膜と の2層からなり、記録層はAgSbTez膜とIn膜と Sb膜とが交互に繰り返し積層されてなる請求項1記載 の相変化型記録媒体。

【請求項5】 前記のAgSbTez膜、In膜、Sb 膜の各膜の一つひとつの厚さが1~5 nmである請求項 4記載の相変化型記録媒体。

【請求項6】 前記記録層の全膜厚が20~50nmで ある請求項4記載の相変化型記録媒体。

#### 【発明の詳細な説明】

### [0001]

【産業上の利用分野】本発明は相変化型記録媒体に関 し、詳しくは、光ビームを照射させることによって記録 層材料に相変化を生じさせ、情報の記録・再生を行ない かつ書換えが行なえるようにした相変化型記録媒体に関 するものである。

#### [0002]

【従来の技術】情報記録媒体の一つとして記録層を相変 化型の薄膜で構成したものが知られている。 この結晶-非晶相間あるいは結晶ー結晶相間の転移を利用する相変 30 化型記録媒体は、その製膜法(スパッタ法、加熱蒸着 法、EB蒸着法など)をも含めて現在では多くが提案さ れている。相変化型記録媒体における主要部は記録層 (相変化型薄膜)であるが、その幾つかの例として、 の 記録層を一層で構成させるとともに、その融点を膜厚方 向に連続的に変化させ、かつ、記録層の融点をレーザー 光の入射面側から離れるほど低くしたもの(特開平4-252439号)、②光磁気記録媒体であるが、記録層 をPdとCoとが交互に積層されたPd-Co系人工格 子膜又はPtとCoとが交互に積層されたPt-Co系 40 ポリカーボネート樹脂、アクリル樹脂、エボキシ樹脂、 人工格子膜で構成したもの(特開平5-256363 号)、③記録層材料にAga Ing Ter Sbaの多元 化合物を用いる (特開平4-232779号) などがあ る.

### [0003]

【発明が解決しようとする課題】しかしながら、従来の 相手変化型記録媒体にあっては、初期化(結晶化)、記 録後 (アモルファス) にマーク内及び周辺に記録材料の ある成分だけが偏折し、次にオーバーライトする時に、 この偏析によって記録マークが変形し、ジッターが増え 50 パッタリング法、イオンプレーティング法等で製膜す

ているといった傾向が時として見られていた。また、初 期化時にLDもしくはArレーザーの熱によって基板も しくは記録層以外の膜が変形もしくはクラックが入っ て、ジッターが悪くなっていることも時として認められ ていた。本発明の目的は、記録層を人工格子膜により形 成することで、初期化すると偏折のない均一な記録層に し、さらに記録層を成膜時にほぼ結晶化した組成にする ことで、結晶化 (初期化) する熱エネルギーがわずかで 良いか、もしくは無くすることのできる相変化型記録媒 10 体を提供するものである。

2

#### [0004]

【課題を解決するための手段】本発明者は、前記目的を 達成するために、いろいろな角度から研究検討を進めて きた結果、本発明を完成するに至った。すなわち本発明 によれば、(1)透明基板上にAgSbTez膜とIn -Sb膜とが交互に積層されたAgInSbTe系人工 格子膜よりなる記録層を設けたことを特徴とする相変化 型記録媒体、(2)前記(1)のAgSbTez膜、I n-Sb膜の各膜の一つひとつの厚さが1~5nmであ 20 る相変化型記録媒体、(3)前記(1)の記録層の全膜 厚が20~50mmである相変化型記録媒体、(4)前 記(1)のIn-Sb膜がIn膜とSb膜との2層から なり、記録層はAgSeTez膜とIn膜とSn膜とが 交互に繰り返しで積層されている相変化型記録媒体、 (5)前記(4)のAgSeTez膜、In膜、Sb膜 の各膜の一つひとつの厚さが1~5 nmである相変化型 記録媒体、(6)前記(4)の記録膜の全膜厚が20~ 50 nmである相変化型記録媒体、が提供される。

【0005】以下に本発明を添付の図面を参照しながら さらに詳細に説明する。図1は本発明の相変化型記録媒 体の基本的な層構成を表わしたものであり、1は透明基 板、21及び22は誘電体層、3は記録層、4は放電 層、5はUV層である。記録層3はAgSbTez膜と In-Sb膜とが交互に積層された人工格子膜もしくは AgSbTez膜とInとSbとが繰り返し積層した構 成からなっている(図2、図3).

【0006】本発明で用いられる透明基板は通常ガラ ス、セラミクス、あるいは樹脂であり、樹脂基板が成形 性、コスト等の点で好適である。 樹脂の代表例としては ポリスチレン樹脂、アクリロニトリルースチレン共重合 体樹脂、ポリエチレン樹脂、ポリプロピレン樹脂、シリ コン系樹脂、フッ素系樹脂、ABS樹脂、ウレタン樹脂 等があげられるが、加工性、光学特性の点でポリカーボ ネート樹脂、アクリル系樹脂が好ましい。また、基板の 形状としてはディスク状が一般的であるが、カード状あ るいはシート状であってもよい。

【0007】透明基板上に設けられた誘電体層21とし ては、SiNx、SnS・SiO₂、Ta₂O₅などをス

る。誘電体層21の膜厚は80~200 nmの範囲が適 当である。膜厚が80mmより薄いと反射率が低くトラ ッキング不良となって不都合であり、逆に200nmよ り厚いと膜にクラックが入ってやはり不都合である。一 方、誘電体層22は誘電体層21と同様に製膜し、その 膜厚は20~60 nmの範囲が適当である。膜厚が20 ~60nm程度であれば誘電体層22上の放熱層4に熱 が伝わりやすく、マークがシャープに形成されるように なる.

【0008】本発明における記録層3は図2又は図3に 10 示した構成からなっており、n=1、n=2、·····n= nでの各膜(AgSeTez膜、In-Sb膜、In 膜、Sb膜)の膜厚は1~6mmくらいが適当である。 1 nmより薄いと一層当りの組成・膜厚が不均一になり がちであり、6 nmより厚いと組成が偏折したのと同一 となり特性が劣化してしまう傾向がある。従って、各膜 が1~6 nmの膜厚範囲であれば、2回以上積層が可能 で組成が均一となり、初期化するとさらに組成が均一と なる。均一となることで記録しマークがシャープにな り、ジッターが良い。記録層の全膜厚は20~50 nm 20 が適切である。この膜厚範囲であれば電気特性(C/N 等) が良い。 記録層3はスパッタリング法もしくはイオ ンプレーティング法などで製膜する。

【0009】誘電体層22上に設けられる放電層4は、 熱伝導率の高いA1、A1合金、An、Agなどの材料 を用い、スパッタリング法、イオンプレーティング法な どによって製膜される。放電層の膜厚は50~120 n mが適切である。放熱層の膜厚が50nm未満では熱が 逃げにくく、逆に、120nmより厚くなると記録感度 が悪くなり、LDで記録・再生ができなくなる。

【0010】本発明におけるUV層は保存性のために必 要に応じて設けておくのが有利であり、これには一般に 用いられている紫外線硬化性樹脂が3~10μmの厚さ になるように形成される。

## 【0011】実施例1~5及び比較例1

厚さ1.2mmの透明ポリカーボネート樹脂板(透明基 板)上に厚さ200nmのZnS·SiOzの第一の誘 電体層をスパッタリング法で製膜し、この上に表1に示 した記録層をスパッタリング法で製膜し、さらに、この 上に厚さ20mm厚の2nS・SiO2の第二の誘電体 層をスパッタリング法で製膜し、この上に100 nm厚 のA 1 製放熱層をスパッタリング法により積層して相変 化型記録媒体をつくった。これらを

**粮**速:5m/s

周波数: 6MHz (パルス巾35ms)

ライトパワー:12mW ボトムパワー:5mW リードパワー: 1 mW

の条件で評価した。結果をまとめて表1に示す。表1か

0%の結晶化エネルギーで結晶化することが判る。この ことでオーバーライトの繰り返しは一万回後でもジッタ ーが変化しないようになる。また、初期ジッターでも従 来(比較例1)より良好である。

4

[0012]

【表1】

|              |                   | 各族和   | 輸送し | 幕返し   初想化エネルギー | <b>も扱ジッター</b> | オーバーライト     |
|--------------|-------------------|-------|-----|----------------|---------------|-------------|
|              | の発売               | (n n) | 独国教 | (裁権化費)         | d =-1 (n e)   | O/W1万回復     |
|              |                   |       |     |                |               | 01999- (ns) |
| 資格包 1        | AgsbTes/In-Sb     | 9/9   | 2   | 8.0            | 1.2           | 1.5         |
| 資務第2         | Agg AgspTen/In-Sb | 8/8   | တ   | 0.4            | 00            | 11          |
| 8 寒變城        | AgsbTen/ln/Sb     | 8/8/9 | 8   | 8.0            | 10            | 1.2         |
| <b>以新室</b> 4 | AgSbTer/In/Sb     | 8/2/2 | ø   | 0.8            | 1.5           | 1.7         |
| 美丽宝币         | AgsbTel/In-Sb     | 4/4   | 8   | 0.3            | 1.2           | 14          |
| 北敦侧1         | (AgSbTe, In-Sb)   | 2 0   | 1   | 1              | 0 2           | 8.0         |
|              |                   |       |     |                |               |             |

#### [0013]

30

【発明の効果】請求項1の発明によれば、記録層がAg SbTezとIn-Sbの積層にしているので初期化後 において、組成が均一であり、初期ジッターが良い。ま た結晶化している層AgSbTez、In-Sbを成膜 ら明らかなように、実施例1~5は比較例1の30~5 50 しているので初期化エネルギーがわずかで良く、基板も 5

しくは膜に対するダメージが少なく、初期及びオーバー ライトの繰り返し後もジッターが良い。請求項2及び5 の発明によれば、各膜厚が1~5 nmであるので積層回 数が2回以上でき、初期化後の組成が均一であり、ジッ ターが良くなる。 請求項3及び6の発明によれば、記録 層の全膜厚が20~50 nmであるので、放熱層への熱 が逃げやすく、マークがシャープになり、C/Nが良く ジッターが良くなる。請求項4の発明によれば、AgS bTe1とInとSbとが積層にしているので、初期化 後において組成が均一であり、初期ジッターが良い。ま 10 4 放熱層 た結晶化している層AgSbTezを成膜しているので 初期化エネルギーが良く、基板もしくは膜に対するダメ ージが少なく、初期及びオーバーライトの繰り返し後も

ジッターが良い。

【図面の簡単な説明】

【図1】本発明の相変化型記録媒体の一例の層構成を表 わした図。

6

【図2】本発明における記録層の一例を表わした図。

【図3】本発明における記録層の一例を表わした図。 【符号の説明】

- 1 透明基板
- 3 記録層
- - 5 UV層
  - 21, 22 誘電体層

